#### (19日本国特許庁(JP) ①特許出願公告

#### 公 報(B2) ⑫特 許 昭59-50042

⑤Int.Cl.³	識別記号	庁内整理番号	②④公告 昭和59年(1984)12月6日
G 02 B 27/18 G 03 B 15/16 27/32		6952—2H 8007—2H 6952—2H	発明の数 1
G 03 G 15/04	114	6952—2H	(全6頁)

### 60光学装置

頤 昭51-125433 @特

22出 願 昭51(1976)10月19日

窗公 開 昭52-50718

43昭52(1977) 4 月23日

1

優先権主張 図1975年10月19日図イスラエル

(IL) @ 48318

②発 明 者 イザイア・グラサー・インバリ

ビイ・エシユコル・ストリート37

イエダ・リサーチ・アンド・デイ 勿出 願 人

ベロツプメント・コンパニー・リ

・ボツクス26

邳代 理 人 弁理士 浅村 皓 外3名 50参考文献

特 公 昭46-13304 (JP, B1)

# 切特許請求の範囲

1 当該装置及び像平面の間の距離を比較的小さ くして対象物の比較的大きい像を作るための光学 .装置において、対象物及び像平面の中間に配置さ れた所定の構成の小レンズの表面配列を有して複 25 5 前記小レンズのそれぞれが実質的に同じ焦点 数の像を作るレンズ装置と、前記複数の小レンズ 及び像平面の中間に配置されて複数の分離した光 線伝導進路を画成するサンプリング装置と、前記 像平面に像を記録する装置を保持する像平面装置 とを有し、前記小レンズのそれぞれが人の裸眼で 30 6 前記像平面装置が前記像記録装置を前記焦点 解像し得る最小寸法より実質的に大きい寸法を有 し、前記光線伝導進路のそれぞれが前記複数の像 のそれぞれの像の異なる部分を示す光線を前記像 平面へ伝導し、それにより前記光線伝導進路のそ に前記光線伝導進路を構成し、前記像平面装置が 前記光線伝導進路のそれぞれを単一の小レンズの

面積にほぼ等しい面積に配置するに充分な前記サ ンプリング装置からの距離において前記像記録装 置を維持するように配置されていることを特徴と する光学装置。

2

- 5 2 前記小レンズの表面配列がほぼ同じ小レンズ の平らな列を有し且つ前記像平面装置が前記像記 録装置を前記平らな列と平行関係に保持すること を特徴とする特許請求の範囲第1項による光学装
- イスラエル国キルヤト・オノ・レ 10 3 前記サンプリング装置が前記小レンズからの 像の部分を示す光線を分離した位置において当該 マスクを通過させるピンホールを形成して有する 孔マスクを有することを特徴とする特許請求の範 囲第1項による光学装置。
- イスラエル国レホボ・ピー・オー 15 4 前記レンズ装置が実質的に同じ小レンズの平 らな列からなり、前記孔マスクが全体的に平らで あり且つ前記平らな小レンズ列に対して平行に配 設され、且つ前記像平面装置が前記像記録装置を 前記平らな小レンズ列に対して平行関係に保持
  - 20 し、前記ピンホール列でのピンホールの周期が前 記小レンズ列での小レンズの周期より実質的に大 きくて各小レンズからの像の異なる部分を示す光 線を前記マスクに通すことを特徴とする特許請求 の範囲第3項による光学装置。
  - 距離を有し且つ前記孔マスクが前記焦点距離に実 質的に等しい距離だけ前記小レンズ列から離れて いることを特徴とする特許請求の範囲第4項によ る光学装置。
  - 距離に実質的に等しい前記孔マスクからの距離に 保持することを特徴とする特許請求の範囲第5項 による光学装置。
- 7 前記小レンズ列の一方向への小レンズの周期 れぞれの総合が完全な像を前記像平面に作るよう 35 がそれと直角な方向への小レンズの周期に等しい ことを特徴とする特許請求の範囲第1項による光 学装置。

e a car

٠,

8 前記周期が約0.2mmであることを特徴とする 特許請求の範囲第7項による光学装置。

9 前記像平面装置によつて保持された像記録装 置への前記光線伝導進路の到達を選択的に許し又 は妨げるシャツター装置を更に有することを特徴 5 とする特許請求の範囲第1項による光学装置。

10 前記像平面装置が写真感光物質を前記像平 面に保持することを特徴とする特許請求の範囲第 1項による光学装置。

11 前記ピンホールのそれぞれの幅が前記小レ 10 れたレンズである。 ンズのそれぞれの幅が小レンズ列全体の幅に対す ると同じ比率を前記小レンズのそれぞれの幅に対 して有することを特徴とする特許請求の範囲第4 項による光学装置。

列からなり、且つ前記サンプリング装置が前記小 レンズの単一列と平行なピンホールの単一列を形 成して有する孔マスクと、前記像平面装置によつ て保持された像記録装置に対して前記小レンズ列 及び前記ピンホール列をそれらの軸線に対して横 20 離を比較的小さくして対象物の比較的大きい像を 方向へ移動させる移動装置と、光線が前記小レン ズへ通る時以外前記像平面装置によつて保持され た像記録装置へ光線が通るのを妨げるスクリーン 装置とを有することを特徴とする特許請求の範囲 第1項による光学装置。

13 前記ピンホール列でのピンホールの周期が それぞれの小レンズからの像の異なる部分を示す 光線を前記マスクに通すに充分なだけ前記小レン ズ列での小レンズの周期より大きく、且つ前記移 る小レンズ移動装置と、前記ピンホール列を前記 第一の速度より僅かに速く且つ前記ピンホール列 の前記ピンホールの周期及び前記小レンズの前記 小レンズの周期の間の比と実質的に同じ比をもつ せるピンホール移動装置とを有し、前記像平面装 置によつて保持された像記録装置に対する前記小 レンズ列及び前記ピンホール列の相対運動が走査 像を像記録装置に作ることを特徴とする特許請求 の範囲第12項による光学装置。

#### 発明の詳細な説明

本発明は光学装置さらに詳しくいえば像平面に 像を生ずる光学的結像装置あるいはこのような装 置を用いた写真機に関する。

写真機のような簡潔な光学装置の設計において は主な目標は対物レンズと像を生ずる焦点面との 間の必要な距離を最小にするとともに、その上に 生じた像の大きさを最大にすることである。この 目標を達する試みとして種々の形式の単一レンズ や複合レンズがこれまで設計されたが、これらに は比較的高価であることと生じた像に重大な歪を 生するという欠点を有する。従来の複合レンズの 一例を上げると、米国特許第3704277号に開示さ

小さい像をならべてつくるための方法の一つと して小レンズ群の配列がよく知られている。像の 大きさを最大にするとともにレンズと像平面との 間隔を最小にするという上記の問題を解決するの 12 前記小レンズの平面配列が小レンズの単一 15 に、この小レンズ群配列を使用することは未だ提 案されていなかつた。その理由はこの小レンズ群 は単一の大きい像を生ずるものではなく小さな像 を多数生ずるものであるという事実による。

本発明によれば、当該装置及び像平面の間の距 作るための光学装置は対象物及び像平面の中間に 配置された所定の構成の小レンズの表面配列を有 して複数の像を作るレンズ装置と、前記複数の小 レンズ及び像平面の中間に配置されて複数の分離 25 した光線伝導進路を画成するサンプリング装置 と、前記像平面に像を記録する装置を保持する像 平面装置とを有し、前記小レンズのそれぞれが人 の裸眼で解像し得る最小寸法より実質的に大きい 寸法を有し、前記光線伝導進路のそれぞれが前記 動装置が前記小レンズ列を第一の速度で移動させ 30 複数の像のそれぞれの像の異なる部分を示す光線 を前記像平面へ伝導し、それにより前記光線伝導 進路のそれぞれの総合が完全な像を前記像平面に 作るように前記光線伝導進路を構成し、前記像平 面装置が前記光線伝導進路のそれぞれを単一の小 て前記第一の速度に関係した第二の速度で移動さ 35 レンズの面積にほぼ等しい面積に配置するに充分 な前記サンプリング装置からの距離において前記 像記録装置を維持するように配置されていること を特徴とする。

> 本発明の一実施例によれば一つ一つが比較的短 40 い焦点距離をもつた多数の小レンズが対象物と像 平面との間に、望ましくは平面上に一定の周期を もつて、配置される。個々の小レンズのおのおの は小像を生ずる。サンプリング装置の光線伝導進 路の一つ一つは対応する小像の異る部分を像平面

に伝える。サンプリング装置は小レンズ配列の配 置とは僅かに異る周期をもつたピンホール配列を その上にもつたマスクからなるのが好ましい。 個々のピンホールの作用が組合わされると像平面 に大きな像を生ずる。

本発明の他の一つの実施例によれば、小レンズ の配列は平面状でなく、また周期的でなくて無作 為としたものでもよい。このときサンプリング装 置は、その分布と作用が本発明の上記の好ましい に生ずるように設計される。

さらに本発明の一実施例によれば、上述のよう な小レンズ配列とサンプリング装置、像平面にお かれた感光性写真用フイルルム、およびサンプリ らなる「濃淡差の少い」写真機がえられる。

**歪量の制御は、小レンズ配列を形成している小** レンズの周期性あるいはピンホール配列サンプリ ング装置のピンホールの周期性を変えるような写 を入れることは文書複写用写真機において複写機 により生ずる歪あるいは複写すべき原文中に存在 する歪を修正する必要のあるとき有用である。

本発明のさらに別の一つの実施例によれば単一 方向の小レンズ配列と単一方向のピンホール配列 25 とが平行関係におかれその軸に対して横方向に僅 かに異つた速さで動きそれによつてフイルム上に 組合せ像を生ずる走査用写真機がえられる。

前記走査用写真機の一つの変形によれば一つの 寸法をもつた小レンズ配列およびピンホール配列 30 1 cmと選んだことになる。 は固定し、フイルムと対象物の両方とも動く。こ のようにして生じた像は時間とともに対象物の位 置が変ることを示す。

本発明は図面と関連して詳細にのべることによ り一層十分に理解され評価されるであろう。

第1図は対象物11に面しX方向にPiの周期 でY方向にP2の周期で配列された多数の小レン ズを含んでXY面内に配置された小レンズ配列1 Oを示している。P1とP2とは同じになるよう 像限界値の丁度下になるように約0.2㎜になるよ うに選ぶのが好ましい。PiとPzとが等しいとし て、以後代表してPaとする。

第1図に図示した小レンズ配列は本発明の実施

例によつて通常使用されている種々の小レンズ配 列の典型的なものに過ぎない。例えば互に直交す

るX軸およびY軸に沿つてそれぞれ互に異る周期 P,およびPzをもつ平面状の小レンズ配列が用い 5 られることもあり、また小レンズの既知の無作為 の周期的分布が代りに用いられることもある。小 レンズ配列は必ずしも平面上に配置されるとは限 らない。その代りに既知のいかなる面にそつて配 置されてもよい。さらに小レンズの大きさおよび 実施例により生ずる像と類似の組合せ像を像平面 10 周期は応用する所が異ればそれに適するように変 更される。

小レンズ配列10はプラスチツク製であるのが 典型的で、多数の凸形小レンズの表面を画成する ように成形されている。個々の小レンズの正確な ング装置と像平面との間におかれたシヤツタとか 15 形は設計および製作規準に応じて変える。矩形、 六角形、あるいは三角形のようないかなる配列も 使用される。

ピンホール配列を設けたマスク12は通常小レ ンズ配列10に平行におかれ、その後側で光を受 真機の機構により行いうる。このような少量の歪 20 けるような関係におかれる。小レンズ配列10と マスク12との間の距離はSiで表わされ、個々の 小レンズの焦点距離 f と次の関係がある。

$$s_1 = \frac{f \cdot s}{s - f}$$

ここにSは対象物11と小レンズ配列10との 距離である。通常Sはfよりはるかに大きいから Siの近似値としてfを取つて十分である。ここで 各小レンズの焦点距離 f を 1 cmとして選べばSi も

ピンホール14はY軸方向にPaの周期で、X 軸方向にPaの周期でマスク12上に配列され、 PsとPsとは等しく小レンズ配列10上の小レン ズの周期より僅かに異ることが好ましい。P<sub>3</sub>と 35 Paとが等しいとき、PaとPaは今後Poで表わす。 Pa=0.2mmのとき、Pbは便宜上0.22mmと選んで もよい。

平面上の小レンズ配列上のX軸およびY軸上の 周期が異るような、あるいは小レンズの無作為の に、かつ相隣る小レンズ間の距離が人間の目の解 40 既知の分布を含むような前述の本発明のさらに一 般的な実施例によれば、小レンズ配列10上の 個々の小レンズのおのおのの中心とマスク12上 の対応するピンホールとの間の位置の関係は次の 式で与えられる。

$$X'_1 = X_1 (1 + e_x)$$
  
 $Y'_1 = Y_1 (1 + e_y)$ 

ここに

٠,

X、はX軸方向のi番目のピンホールの位置 Y」はY軸方向のi番目のピンホールの位置 X.はX軸方向のi番目の小レンズの中心の位 置の座標

Y」はY軸方向のi番目の小レンズの中心の位 置の座標

囲で変化するなめらかな関数。

exおよびeyの絶対値は小さい分数になるよう に選ばれる。小レンズ配列10上の一つ一つの小 レンズはマスク12で画成される平面上の個々の 一つのピンホールで抽出され伝えられる。像を形 成する光の残りの部分は阻止される。マスク12 上のピンホール配列の周期P。は小レンズ配列1 0の周期Paより僅かに異るから、各ピンホール 一組は組合されて比較的大きい像18を像平面2 0の上に生ずる。

小レンズ配列とピンホールマスクの組合せで は、次式で与えられる有効な焦点距離を有するこ とが分る。

$$F = \frac{f \cdot Pa}{Pb - Pa}$$

ここにP。は小レンズ配列の周期で、P。はピン ホール配列の周期である。

本発明の他の一つの実施例によれば、マスク1 2はピンホール配列を含む必要はなく、その代り に分離した光線伝導進路の配列を与えるようなど んな形の装置であつてもよい。

光線以外の型の放射線もここに述べた装置を用い て像を結ぶことができる。

さて第2図について対象物からの光線を受ける ように配置された小レンズ配列30を用いた写真 に小レンズ配列30に平行に配置され、それから の距離Siの間隔を有する。写真フイルム34はい かなる型でもいかなる配置でもよく、マスク32 の後の像平面におかれている。シヤツタ機構36

はフィルム34に光が選択的に達することができ るように操作でき、駆動装置38およびマスク3 2とフィルム34との間におかれたピンホール・ マスク40からなる。マスク40はマスク32上 -5 のピンホールの周期と同じ周期のピンホール分布 を有するような構造をもつのが都合がよい。フイ ルム34はなめらかな像を結ぶためにピンホール を通して伝わる光線が拡散するに十分な距離S₂だ けマスク40からはなれている。SzはSiとほぼ同 exとeyとは定数または25%より大きくない範 10 じになるように選ばれるのが都合よい。シヤツタ 36が閉の位置ではマスク32を通過した光線が マスク40に達しないようにマスク40はマスク 3 2の位相から僅かにずれるように置かれてい る。シヤツター36を開くとマスク40が僅かに 小像16を形成する。一つ一つの像の上の一点が 15 動き、マスク40のピンホールをマスク32のピ ンホールと一致するように持つてきて、これによ り光線の進路がフイルム34に達することができ るようにする。

本発明の他の一つの実施例によれば、小レンズ は各小像の異る点を伝える。伝えられた点全体の 20 配列30を形成する小レンズの周期に、特に小レ ンズ配列の円周の縁に沿つて僅かの歪を与えるこ とにより、精密な複写写真機用として歪修正の制 御を行つている。与える歪の正確な量は光学装置 のその他の部分から入つたりあるいは複写される 25 原文に存在する他の既知の見せかけの歪を補償す るように設計される。同様にマスク32の周期の 歪は歪修正用に用いることができる。

> さて第3図において、小レンズ50を直線にな らべたものとこれに対応する直線状ピンホール・ 30 マスク52とを用いた写真機を示す。小レンズ配 列 5 0 は周期 Pxを0.2mmに等しくし、ピンホール 配列マスク52はピンホールの周期Py=0.22mm を有するようにするのが都合よいであろう。

小レンズ配列50とピンホール・マスク52と 本発明のさらに他の一つの実施例によれば可視 35 をマスク52の後におかれた写真フイルム56に 関して無関係に選択可能の速度で動かすことがで きるように駆動装置54が設けられている。移動 できるカーテン58は小レンズ配列を通して光線 がフイルム56に達するのを妨げている。フイル 機を示している。ピンホール・マスク32は一般 40 ム56は露出の間静止していて、ピンホール配列 が速度V2で移動するとき小レンズ配列は速度Vi でそこへ横方向に移動してくる。速度Viと速度 V<sub>2</sub>との比はP<sub>x</sub>とP<sub>y</sub>との比にほぼ等しくなるよう に選びこのようにして第2図の写真機で生ずる像

に等しい像をフイルム上に生ずるようにする。

本発明の他の一つの実施例によれば、フイルム 56と観察されるべき対象物が移動する間ピンホ ール配列マスク52と小レンズ配列50とは固定 されたままに保たれる。このような写真機は連続 5 ある。第3図は本発明の実施例により構成された 複写用あるいは競馬場の決勝線用写真機として使 用される。決勝線用写真機ではフイルム上の像の 横方向の位置は露出が行われた個々の瞬間の時間 の関数である。

すべての広範な種類の異つた実施例において本発 明は構成され操作されることができるということ は明らかであろう。

10

## 図面の簡単な説明

第1図は対象物と像平面との間におかれた本発 明の一実施例による光学装置の透視図である。第 2 図は第1 図の装置を使用した写真機の斜視図で 操作される走査用写真機の斜視図である。特許請 求の範囲に記載された主な部品の参照番号は次の 通りである。

小レンズ……10、対象物……11、ピンホー 技術に熟練した人々には本発明の範囲内にある 10 ル・マスク…… 1 2、像平面またはフイルム…… 20, 30, 56、ピンホール配列……40、単 列の小レンズ……50、マスク……52。

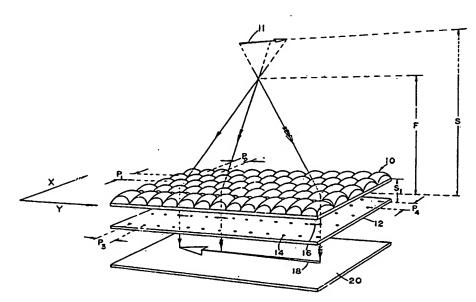
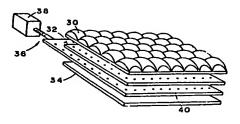


Fig. I



F i g. 2

